

外國文獻資料

半導體의 固有抵抗及 홀定數 (全訳)

(Physical Review 82卷1号 PP109-110 1954年4月1日)

Carl N. Klahr, Westinghouse Research Laboratories

成 璜 鏞 訳

近者에 H. Jone 氏는 Physical Review 81卷149頁에서 指摘하여 分子格子의 散亂에 起因되어 생기는 半導體의 固有抵抗과 이온化 不純物의 散亂에 依하는 固有抵抗은 單純한 加算으로는 取扱할수 없다고 하였다. 여가서 이 두가지 加算要素의 「에너지」도 均등 考慮하지 아니하면 아니되며 또 어떻게 되면 홀定數와 固有抵抗의 새로운 式이 나오게되는 것이다. H. Jone 氏의 式과 同一한 計算을 이 研究所에서도 行하고 있는데 : 라는 더 一般的인 式으로 하고 있다.

l_L : 分子格子散亂에 依한 平均 自由行程

l_{II} : 이온化 不純物에 依한 平均 自由行程

l_{NI} : 非이온化 不純物에 依한 平均 自由行程

이라면

l_L : 電子 또는 홀 L 에너지² 에 不關

l_{II} : 電子 또는 홀 L 에너지² 自乘에 依하여 變化 $l_{II} = aE^2$

l_{NI} : 電子 또는 홀 L 에너지² 二重根에 依하여 變化 $l_{NI} = b\sqrt{E}$

그러면 全体 平均 自由行程 (l_T) 은 $\frac{1}{l_T} = \frac{1}{l_L} + \frac{1}{l_{II}} + \frac{1}{l_{NI}}$

電子와 홀에 對하여 Boltzman 公式를 考慮하면 「에너지」 分布를 얻게된다. 電流를 計算하는데 이 L 에너지² 分布와 (1) 式을 利用하면 弱磁場에서 있어서의 固有抵抗과 홀定數를 容易히 誘導할수 있다.

$$\frac{1}{\rho} = \frac{4}{3} e^2 \left\{ \frac{a e k^2 T^2}{(2\pi m_e k T)^{\frac{3}{2}}} \cdot \Phi_2(\gamma_e, \alpha_e) n_e + \frac{a_H k^2 T^2}{(2\pi m_H k T)^{\frac{3}{2}}} \cdot \Phi_2(\gamma_H, \alpha_H) n_H \right\} \quad (2)$$

$$R = -\frac{3\pi}{4l_C} \left\{ \frac{n_e \frac{a e k^2 T^2}{(2\pi m_e k T)^{\frac{3}{2}}} \cdot \Phi(\gamma_e, \alpha_e) - n_H \frac{a_H k^2 T^2}{(2\pi m_H k T)^{\frac{3}{2}}} \cdot \Phi(\gamma_H, \alpha_H)}{\left[n_e \frac{a e k^2 T^2}{(2\pi m_e k T)^{\frac{3}{2}}} \cdot \Phi(\gamma_e, \alpha_e) + n_H \frac{a_H k^2 T^2}{(2\pi m_H k T)^{\frac{3}{2}}} \cdot \Phi_2(\gamma_H, \alpha_H) \right]} \right\} \quad (3)$$

여가서 符號 e 及 H 는 電子及 홀을 意味한다

$$\Phi(\gamma, \alpha) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-x} x^{\frac{3}{2}} dx}{(1+\gamma x^{\frac{3}{2}})(1+\alpha x^{\frac{3}{2}})} \quad (4)$$

$$\Phi_2(\gamma, \alpha) = \int \frac{e^{-x} x^3 dx}{(1+\gamma x^{\frac{3}{2}})(1+\alpha x^{\frac{3}{2}})} \quad (5)$$

$$\gamma = \frac{a k^2 T^2}{l_C (kT)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\text{이온化 不純物 平均 自由行程 平均}}{\text{非이온化 不純物 平均 自由行程 平均}}$$

$$\alpha = \frac{l_C (kT)^{\frac{3}{2}}}{l_L} = \frac{\text{非이온化 不純物 平均 自由行程 平均}}{\text{分子格子散亂 平均 自由行程}}$$

$\left(\frac{T}{n_1}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{N_n}$... λ 는 $\frac{T}{N_n}$ 에 의하여 변화한다

단 N_1 : 이온화 불純物 濃度
 N_n : 非이온화 불純物 濃度
)의 積을 ϵ 이라고 하자

極限의 稀薄한 範圍에 있어서

$\delta \rightarrow 0, \lambda \rightarrow \infty$ 하나 ϵ 은 有限 이 樣게 되면

$\Phi_1(\delta, \lambda)$ 는 $F_1(\epsilon)$ 이 되고 $\Phi_2(\delta, \lambda)$ 는 $F_2(\epsilon)$ 이 된다

$$F_1(\epsilon) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-x} x^{\frac{3}{2}} dx}{(1 + \epsilon x^2)^2} \quad (6)$$

$$F_2(\epsilon) = \int_0^{\infty} \frac{k^{-2} x^3}{1 + \epsilon x^2} dx \quad (7)$$

λ 가 낮은 範圍에서는

$$\lambda \rightarrow 0, \text{ 따라서 } \Phi_1(\delta, 0) = f_1(r)$$

$$\Phi_2(\delta, 0) = f_2(r)$$

이와 같은 函數가 된다. $F_1(\epsilon), F_2(\epsilon), f_1(r)$ 及 $f_2(r)$ 의 曲線을 圖에 表示하였다. γ 와 不純物 濃度와의 關係는 筆者의 前論文에서 別로 論하였다

$n_H = 0$ 때에 運動性 μ_e 는

$$\mu_e = -\frac{e}{c} \frac{a e k^2 T^2}{(2\pi m_e k T)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{\Phi_1(\gamma_e, \lambda_e)}{\Phi_2(\gamma_e, \lambda_e)} \quad (8)$$

$n_e = 0$ 때에 運動性 μ_n 는

$$\mu_n = \pi \frac{e}{c} \frac{a_H k^2 T^2}{(2\pi m_H k T)^{\frac{3}{2}}} \cdot \frac{\Phi_1(\gamma_H, \lambda_H)}{\Phi_2(\gamma_H, \lambda_H)} \quad (9)$$

$\gamma_H \lambda_e = \lambda_H$ 가 成立되는 近似值 때에만 (8) (9) 式을 (3) 式에 代入하여 다 手 計算할 수 있는 것이다

$$R = -\frac{3\pi}{8} \frac{1}{ec} \frac{n_e \mu_e - n_H \mu_H}{n_e \mu_e + n_H \mu_H^2} \quad (10)$$

이와 같이 잘 알고 있는 函數와 固有 相持式은 (2) 와 (3) 式의 特殊한 一은 制限된 時에 나타나게 된다. 例를 들면 電子 傳導만 고려할 時에 $-R \cdot n_e e c$ 를 算出하면은

$$\epsilon = \infty \text{ 때에 } \frac{3\pi}{8} \quad \gamma = 0 \text{ 때에 } \frac{3.15}{5.12}$$

$$\epsilon = 0 \quad \text{"} \quad \frac{0.315}{5.12} \quad \gamma = \infty \quad \text{"} \quad \frac{8}{\sqrt{\pi}}$$

函數를 $F(\epsilon)$ 函數로 代置하였을 時 極限稀薄한 範圍에 있어서의 特殊한 結果가 圖에 表示되어 있다. (2) 式과 (3) 式에서 보는 바와 같이 홀과 非이온화 불純物이 있으면 比 稀薄한 $-R \cdot n_e e c$ 의 數值보다 작게 되는 경향이 있게 된다